SOLID-STATE IMAGE PICKUP ELEMENT AND ITS DRIVING METHOD THEREFOR

Patent number:

JP4115678

Publication date:

1992-04-16

Inventor:

ITO HIROYA; others: 01

Applicant:

SANYO ELECTRIC CO LTD

Classification:

- international:

H04N5/335; H01L27/14; H01L27/148

- european:

Application number:

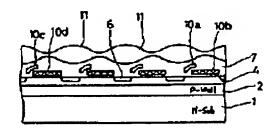
JP19900231684 19900831

Priority number(s):

Abstract of JP4115678

electric charge by providing an optical means to lead a light radiated on a light shielding electrode on a non- light-shielding electrode or to the interval side of a transfer electrode so as to cover the transfer electrode. CONSTITUTION: Transfer electrodes 10b and 10d of a lower layer side among transfer electrodes 10a to 10d of a 2-layer-constitution are formed by the high melting point metal of w-Si (tungsten silicide) and so on opaque to incident light or the alloy of it and a microlens layer 11 to refract light radiated on the transfer electrodes 10b and 10d to an open part side is provided on an insulating film 7. That is, the microlens layer 11 which consists of acrylic resin is provided to prevent a smear electric charge from being mixed in the information electric charge of a transfer process with the lower layer side of the transfer electrodes 10a to 10d as light shielding electrodes and moreover to prevent the lowering of sensitivity owing to the light shielding electrodes so as to converge the light to the open part of the transfer electrodes 10a to 10d. Thus, a smear electric charge component can be suppressed.

PURPOSE:To suppress the weight of a smear



19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-115678

@Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成 4年(1992) 4月16日

5/335 27/14 27/148 H 04 N H 01 L

F 8838-5C

> 8122-4M 8122-4M H 01 L 27/14

D

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

60発明の名称

固体撮像素子及びその駆動方法

②特 頭 平2-231684

願 平2(1990)8月31日 @出

700発明 藤 者

人

浩 也

大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内

@発 明 者

の出 願

堤 良仁 三洋電機株式会社

大阪府守口市京阪本通2丁目18番地

個代 理 弁理士 西野 卓嗣 外2名

6月 4冊

1.発明の名称

固体撮像素子及びその駆動方法

- 2.特許請求の範囲
- (1) 半導体基板の一主面上に複数の電荷転送領 域が配列形成されると共に、

多層構造を有する複数の転送電極が上記電荷転送・ 領域と交差して互いに並行に形成された固体撮像 **素子に於いて、**

上記転送電極の一層が入射光を遮光する遮光電極 からなり、

この遮光電極上に照射される光を非遮光電極上或 いは転送電極の間隙側に導く光学手段が上記転送 電極を覆うように設けられることを特徴とする固 体摄像素子。

(2)入射光を受けて発生した情報電荷を上記電 荷転送領域に蓄積することを特徴とする請求項第 1 項記載の固体撮像架子。

(3) 半導体基板の一主面上に複数の電荷転送領 域が配列形成され、一層が入射光を遮光する多層

構造の複数の転送電極が互いに並行に形成された 固体撮像素子に於いて、

上記情報電荷が上記電荷転送領域内を転送される 過程で、上記情報電荷が上記遮光電極下にあると ŧ.

非遮光電極下の電荷転送領域とでれに隣接する過 剣電荷吸収領域との間の電位障壁を消滅させ、 非遮光電極を通して電荷転送領域内に入射される 光により発生するスミア電荷を上記過剰電荷吸収 領域に排出することを特徴とする固体撮像衆子の 駆動方法。

- 3.発明の詳細な説明
- (イ)産業上の利用分野

本発明は、スミア電荷の発生を低減する固体撮 像素子及びその駆動方法に関する。

(ロ)従来の技術

第4図は縦型オーバーフロードレイン構造のC CD 固体操像素子の撮像部の平面図であり、第5 図はそのX-Y断面図である.

N型のSi基板(1)の一方の面には、P-Well領域

(2)が形成され、このP-Well領域(2)内に分離領域 (3)で区画されたN型の拡散領域(4)が互いに並行 に配列されて埋込み型の智積転送チャネルが構成 される。分離領域 (3)は、例えば P *型の拡散領域 からなり、水平方向の画索分離を成している。拡 散領域(4)上には、分離領域(3)に直交して複数の Poly-Si転送電極 (5a) (5b) (5c) (5d) が配列形成さ れる。この転送電極(5a)(5b)(5c)(5d)は、一部が 互いに重なる2層構造を成し、夫々に4相の転送 クロック φ ₁~ φ ₄が印加される。また、上層側の 転送電極 (5a) (5c) は、分離領域 (3) 上で幅が狭く 形成され、上層側の転送電極(5a)(5c)と下層側の 転送電極 (5b) (5d)との間に開口部が形成される。 さらに、開口部から露出する拡散領域(4)には、 N-型の拡散領域(6)が形成される。そして、これ 5の転送電極 (5a)(5b)(5c)(5d)は、Si₃N₄等の絶 級膜(7)により保護される。

一方、Si基板(1)には、Si基板(1)内部のポテンシャルを制御する基板クロックが印加され、転送クロックφ」~φ 4との作用により蓄積転送チャネ

る.

(ハ)発明が解決しようとする課題

上述のように受光部がそのまま転送部となるフレームトランスファ方式のCCD固体撮像素子に於いては、情報電荷を転送出力する過程でも光の照射により蓄積転送チャネル内に電荷が発生し、この電荷がスミア電荷として情報電荷に重叠するスミ

ル内に蓄積される情報電荷がSi 碁板(1)側に排出 可能なように構成される。

第6図は、第5図の縦方向のポテンシャルの状態を示す図で、情報電荷の蓄積時(実線)及び排出時(破線)を示す。

情報電荷の蓄積時には、基板クロックを低電位に固定し、転送クロックφ *を高電位に固定することによりP-Weil領域(2)付近にポテンシャル障壁が形成され、このポテンシャル障壁と拡散領域(4)表面のポテンシャル障壁との間に情報電荷が蓄積される。

一方、情報電荷の排出時には、書積時とは逆に基板クロックを高電位とすると共に転送クロック
ゆ』を低電位としてP-Well領域(2)付近に形成され
たポテンシャル障壁を消滅させる。従って、ポテンシャル障壁の間に蓄積された情報電荷は、第6
図の破線に示すようにポテンシャルの勾配に従ってSi基板(1)側に排出される。

第7図は転送クロックφ₁~φ₄の波形図で、第 8図は各タイミングのポテンシャルを示す図であ

ア電荷は、再生画面上に縦縞状になって表れるため、固体撮像素子から得られる映像信号の処理段 階で補正されるととにより抑圧される。

このようなスミア電荷成分の補正のためには、例えば特公昭 5 6 - 3 5 0 6 7 号公報に開示されているような特殊な回路構成が必要となり、コストアップの要因となっている。

そとで本発明は、固体撮像素子自体をスミア電荷が情報電荷に重量しにくくなるように構成し、スミア電荷の重量を抑圧する駆動方法の提供を目的とする。

(二)課題を解決するための手段

本発明は、上述の課題を解決するためになされたもので、第1の特徴とするところは、半導体基板の一主面上に複数の電荷転送領域が配列形成されると共に、多層構造を有する複数の転送電極が上記電荷転送領域と交差して互いに並行に形成された固体撮像索子に於いて、上記転送電極の一層が入射光を遮光する遮光電極からなり、この遮光電極上に照射される光を非遮光電極上或いは転送

電極の間隙側に導く光学手段が上記転送電極を覆 うように設けられることにある。

そして第2の特徴とするところは、半導体基板の一主面上に複数の電荷転送領域が配列形成 たれ、一層が入射光を遮光する多層構造の複像素を転送電極が互いに並行に形成された固体操像素子を於いて、上記情報電荷が上記電荷転送の構成域域で、上記情報電荷が上記される過程で、上記情報電荷が上記されるとき、非遮光電極を通して電荷転送に関するとにある。 刺電荷吸収領域に排出することにある。

(ホ)作用

本発明によれば、情報電荷が蓄積転送チャネル内を転送される過程で、遮光電極の下に情報電荷があるときには、情報電荷のある領域でのスミア電荷の発生自体が抑圧され、情報電荷へのスミア電荷の混入が無くなる。

また、非遮光転送電極を通して拡散領域に照射

る。即ち、転送電極(10a)(10b)(10c)(10d)の下層 側を遮光電極として転送過程の情報電荷にスミア電荷が混入するのを防止し、さらに遮光電極による感度の低下を防止するためにアクリル樹脂からなるマイクロレンズ層(11)を設けて転送電極(10a)(10b)(10c)(10d)の開口部に光を集光するように構成される。

このような固体撮像素子に於いては、情報電荷 が転送電極 (10b) (10d)下にあるときには、スミア 電荷そのものの発生が抑圧されることから、情報 電荷にスミア電荷が重量するのを防止できる。

第3図は、本発明の駆動方法を説明するポテンシャルの状態を示す図である。 C C で、タイミング T 1 ~ T 4 は、第7図のタイミング T 1 ~ T 4 に一致している。

転送クロックφ1、φ1 は、高電位時には第6 図の実線に示すようにP-Well領域(2)付近にボテンシャル障壁を形成し、低電位時には第6図の破線に示すようにボテンシャル障壁が消滅するような電位に設定される。転送クロックφ1、φ4が印 される光により発生するスミア電荷は、その領域に情報電荷がなければ基板側に排出される。従って、情報電荷にスミア電荷が重量されるのは情報電荷が非遮光電極下を通過するときのみとなり、理論上スミア電荷の情報電荷への混入は1/4となる。

(へ)実施例

本発明の一実施例を図面に従って説明する。

第1図は本発明の固体撮像素子の撮像部の平面図であり、第2図はそのX-Y断面図である。との図に於いて、Si基板(1)、P-Well領域(2)、分離領域(3)及び拡散領域(4)は、第4図と同一であり、同一部分には同一符号が付してある。

本発明の特徴とするところは、2相構造の転送電極(10a)(10b)(10c)(10d)のうち、下層側の転送電極(10b)(10d)を入射光に対して不透明なW-Si(タングステンシリサイド)等の高融点金属或いはその合金により形成し、この転送電極(10b)(10d)上に照射される光を開口部側に屈折させるマイクロレンズ層(11)を絶縁膜(7)上に設けたことにあ

加される転送電極(10b)(10d)は、遮光電極であるため光が照射されず、入射光に対して感度を有していない。従って、第3図に示すように、転送を転送電極(10a)(10c)の領域と、遮光する転送電極(10b)(10d)の領域とにより情報電荷が転送される過程の3/4が入射光に対して感度がなくなり、情報電荷にスミア電荷が重量されるのは、転送電極(10a)(10c)下を通過する時のみとなる。

ててで、タイミングT2からタイミングT3、 或いはタイミングT4からタイミングT1にかけ て転送電極(10a)(10c)下の曹積転送チャネルを情 報電荷が通過する時間が短くなるように転送クロ ックゥ↓~ゥ∢のデューティ比を設定すれば、さら にスミア電荷の混入を低減できる。

出願人らの測定によれば、転送電極 (10a) (10b) (10c) (10d)の一方を遮光電極とすることでスミア比を3.5 d B 改善することができた。さらに、転送クロックφ₁~φ₄のデューティ比を最適化することでさらに9.5 d B の改善が望める。

特開平4-115678 (4)

一方、情報電荷の蓄積時には転送電極(10a)(10 c)による無感度領域を無くして必要な情報電荷が 基板側に漏れ出すのを防止して感度の低下防止が 図られる。

(ト)発明の効果

本発明によれば、固体操像案子での情報電荷へのスミア電荷の混入を低減できるため、映像信号に対してスミア電荷成分の補正処理を施す必要がなくなり、回路構成の増大を防止できる。

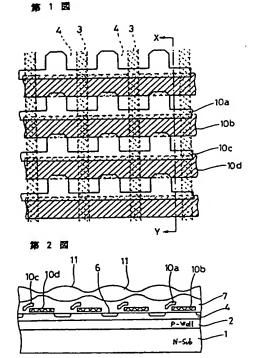
従って、コストの大幅な増大なしにスミア電荷 成分の抑圧ができ、安価で髙画質の映像を得るこ とのできる固体振像装置を実現できる。

4. 図面の簡単な説明

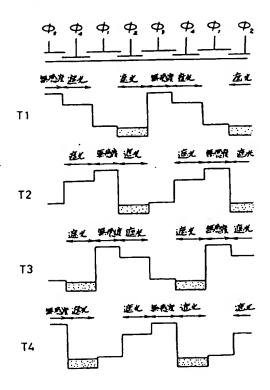
第1図は本発明の固体操像案子の平面図、第2図は第1図の断面図、第3図は本発明の駆動方法を説明するボテンシャル図、第4図は従来の固体操像案子の平面図、第5図は第4図の断面図、第6図は第4図のボテンシャル状態図、第7図は転送クロックの波形図、第8図は従来の駆動方法を説明するボテンシャル図である。

(1)・・・Si 基板、(2)・・・P-Well 領域、(3)・・・分離領域、(4)・・・拡散領域、(5a)(5b)(5c)(5d)(10a)(10b)(10c)(10d)・・・転送電極、(11)・・・マイクロレンズ層。

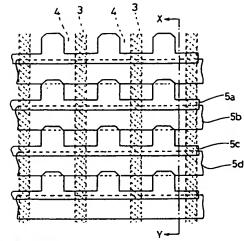
出願人 三 洋 電 機 株 式 会 社 代理人 弁理士 西野 卓嗣 外 2 名



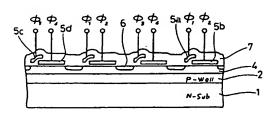
第 3 図



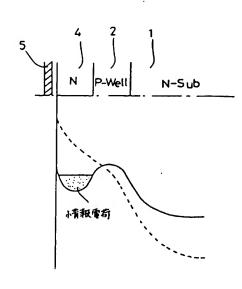
第 4 図



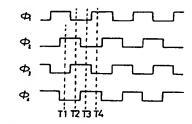
第 5 図



第 6 図



第 7 図



第8図

